



GENKEN SEMINAR

セミナータイトル

分析値の信頼性

多くの装置が高度化、コンピュータ化し、専門的知識や技術がなくても、簡単に分析値を得ることができます。

「その値は大丈夫ですか？」自分が得られた値の信頼性を確保するためにはどういった検討を行わなければならないか。

今回のセミナーでは基礎から応用までのお話をさせていただきます。ぜひご参加ください。

講師：東京都市大学名著教授

JST先端計測室 放射線計測領域総括

平井 昭司 先生

場所：王禅寺キャンパス

原子力研究所 第二講義室

日時：2015年11月10日(火) 14:00~16:00

本セミナーにご参加いただく場合は、あらかじめ申込みをお願いします。

問い合わせ ・ 申し込み
原子力研究所 岡田
yokada@tcu.ac.jp